Express Mail No. EV887975570US

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-158633

(43) Date of publication of application: 21.06.1989

(51)Int.CI.

G11B 7/24 B41M 5/26

(21)Application number: 62-317034

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

15.12.1987

(72)Inventor: OKAWA HIDEKI

.(54) INFORMATION RECORDING MEDIUM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an information recording medium with which are simultaneously and compatibly provided with two characteristics; oxidation resistance and recording sensitivity by laminating and forming recording films which are different in crystallization temp. from each other on a substrate.

CONSTITUTION: The recording film having the relatively high crystallization temp. and the recording film having the relatively low crystallization temp. are laminated and formed on a substrate in the case of forming the amorphous recording films contg. carbon, hydrogen and a metal, metalloid or semiconductor element and having the crystallization temp. thereon. The recording film having the relatively low crystallization temp. contributes to the improvement of the recording sensitivity and the recording film having the relatively high crystallization temp. to the improvement of the oxidation resistance and, therefore, the resultant information recording medium is capable of simultaneously maintaining the two characteristics; the recording sensitivity and oxidation resistance. Te, Se, Bi, Ge, Sb, Sn, Pb, Ga, In or Ag is usable as the metal element. Sputtering vapor deposition is executed in an atmosphere consisting of gaseous alkane, gaseous alkene or gaseous alkyne and rare gas in the case of forming the recording film by sputtering.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

平1-158633

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)6月21日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26 A-8421-5D X-7265-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❸発明の名称 情報記録媒体

②特 願 昭62-317034

②出 願 昭62(1987)12月15日

 0分
 明者
 大川
 秀樹

 0出
 頭人
 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

明知 哲

1. 発明の名称 情報記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 基板、並びに炭素、水素及び金属、半金属 又は半導体元素を含む、結晶化温度を有するアモルファス状態の記録験からなる情報記録媒体において、基板上に互いに結晶化温度が異なる記録膜を短層したことを特徴とする情報記録媒体。

(2) 前記金属元素は、Te、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、Ga、1n又はAgである特許額求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

(3) 前記記録度は、アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガス、及び希ガスからなる雰囲気中で金属、半金属又は半導体元素をスパック蒸替して形成する特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

(4)前記記録版は、ヒートモード方式による記録版である特許請求の範囲第1項記載の協報記録 媒体。 (5)前記互いに異なる結晶化温度が100℃以上と200℃以下である特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)・

本発明は、高感度でかつ長男命の情報記録器体に関する。

゛(従来の技術)

アルカンガス、アルケンガス又はアルキンガスのような炭化水素ガスとArのような第ガスとAsのような第ガスとAsのような第ガスとAsのような薬は、半金減失中でTeその他の金銭、半金減失なない。 女子 をはいるの回折ビークが認められないアモルファスであることが知られている。これはTeクラスタが炭化水米マトリクスによって吸るこれはTeクラスタが炭化水米マトリクスによって吸るこれはTeクラスタが炭化水米マトリクスによって吸ることがである。CHaガス中でTeをスパックしたときには、X級小角散乱法から、

特閒平1-158633(2)

金属等の酸化反応は複雑であり、温度、湿度、 気体雰囲気(空気、CO2等)等によって反応が 異なる。湿度の影響の少ないか又はほとんど無視 し得る状態での酸化は、過常「乾食」と呼ばれる が、その反応メカニズムは湿食と呼ばれる水溶液 中の金属等の腐血反応と全く同様に、酸化反応と 選元反応が同時に同一表面で進行すると説明されている。

金属Mを例にとると、金属原子は酸化時に、結晶格子において下記(1)式に従って金属イオンと電子に解離する。

$$M \rightarrow M^{R} + n e^{-} \cdots \cdots \cdots (1)$$

従ってこの電子を何らかの形で消費しなければ、 全国表面の近伤には、正と負の電荷をもった電気 二重層が生じるのみである。

しかし、このとき下記(2)の湿元反応が同時 に進行すると、(1)で生じた ne^- が消毀される。

(1) と (2) の反応をまとめると、次の (3) 式となり、酸化物が生成する。

そのためには(1)で生ずるne-は、ただちに還元反応が生ずる場所まで移動しなければなら

ない。

ところでTe-C膜は、前述のようにアモルファスであるため、結晶化温度が存在する。Te-C膜の酸化のない状態における結晶化プロセスを調べるため、N2気流中で昇温し、示差走査熱分析を行ったところ、Te-C膜の結晶化温度は、Teが多いほど低温側に位置し、Teが減少するほど高温側にシフトすることが見い出された。

(発明が解決しようとする問題点)

ところでレーザ光等の光によってヒートモード 記録をする場合には、Teの多い方が光の吸収率 が大きくなるため、感度も向上する。しかし記録 限中の炭素及び水業は減少するため、前述の耐酸 化性は悪化する。

炭素、水煮及び金属等を含む記録膜が酸化される場合には、酸中の金属等同士が凝集して結晶化が起っている。従って耐酸化性能を維持していて、ためには、記録膜をできるだけ長くアモルファス状態に保つ必要がある。即ち結晶化温度ができるだけ高い方がよい。しかし上に述べた通り、結晶の必要の低いものはTeが少ないため、先記録の感度が低下する。

従来は、基板上に単層の記録膜を積層していたが、これでは常に一定の結晶化温度をしか得ることができないため、結晶化温度の高いものにすれば記録感度が低下し、他方結晶化温度の低いものにすれば耐酸化性が低下して、2つの特性(記録感度と耐酸化性)を両立することは困難であった。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段)

本発明は上記問題点を解決するために、移板、並びに炭素、水素及び金属、半金属又は半導体元素を含む、結晶化温度を有するアモルファス状態の記録膜からなる情報記録媒体において、基板上に互いに結晶化温度が異なる記録膜を積層したことを特徴とする情報記録媒体を提供する。

(作用)

本発明によれば、従来と同一の勝厚の記録膜において、互いに結晶化温度の異なる、即ち相対的に結晶化温度が高い記録膜と低い記録膜を観めする。すると同述のように結晶化温度の相対的に低い記録膜は記録感度を向上させ、結晶化温度の相対的に高い記録膜は耐酸化性の向上に寄与するため、記録感度と射酸化性の2つの特性を同時に良好に保つことができる。

(実施例)

以下添附図面を参照して、本発明の実施例を説明する。

もよい。 なお半導体をターゲットとする場合には 適流電源ではなく、高周波電源を用いる。

基版11は、第1階12と第2階13の成戦中は50rpmで回転17させ、全面にわったって均一に成践されるようにした。基板としては、PCの他ポリメチルメタクリレート(PMMA)等の有機樹脂やSi02(石英ガラス)も用いることができる。成膜中には基板11の加熱は行わなかった。

第 1 店 1 2 を形成した後、直ちにクライオポンプ 3 によって 5 X 1 0 Torr 以下に排気した。この圧力になったらメタンガス 4 を 2 0 S C C M 、アルゴンガス 5 を 1 0 S C C M フローさせ、第 1 圏の場合と同様にして再度放電する。こうして第 1 圏 1 2 上に第 2 層 1 3 を 最 層 した。

記録数(第1屆と第2屆の機関の和)原は 250人とした。第1屆の結晶化温度は130℃、 第2屆のそれは120℃であった。

放電終了後は窒素10でチェンバ1内をリーク して大気圧に戻し、結晶化温度の相異なるTe‐

夹脏例 1

第 1 図に示した皮を排気装置において、 真空 チェンパ 1 を常任から 0 . 5 m T orr までは油 回転ポンプ 2 で減圧した後、 切替弁 2 0 を クラ イオポンプ 3 側にし、 クライオポンプ 3 を用い て 5 × 1 0 → T orr 以下に 排気する。 次い でメ タンガス 4 を 2 0 S C C M と T ルゴンガス 5 を 5 S C C M 、 それぞれマスフローコントローラ 6 及び 7 を通してチェンパ 1 内に 導入する。

C嶼が積層されたPC基板15を取出す。

光ディスク用の記録媒体として用いる場合には、 予め基板上に案内溝(ブリグループ)の形成され た円板状の基板を用いる。

実施例2~4

実権例1と同様の方法によって、第1届と第2 層の膜厚の和を250人とし、第1届と第2号 の結晶化温度がそれぞれ110でと100℃、 115でと110℃、並びに120℃と115℃ の2届の記録膜を数層した情報記録媒体を形成した。

第2図に実施例1~4の成膜した案内諸付き PC基板を1800rpaで回転させ、放長830 nmの半導体レーザで書込んだ場合の変調度を示す。 パルス幅は60 nsecとした。比較のため、膜厚 250人のTe-C単層の記録膜(結晶化温度 140で)に客込んだ結果(比較例1)も同時に 示した。本発明の記録膜(実施例1~4)の方が 高速度であることが分る。

第3回には本発明の2層の記録膜(実施例1~

特開平1-158633 (4)

4)と第2図に示した比較例1の記録瞭、さらに 同一の厚さのTe単蹈膜(比較例2)の高温高湿 下における労命テスト(加速テスト)の結果を示 す。条件は65℃-90%とした。

· · · · · ·

場命のモニターパラメークとして記録映画の反射本(波長830 maにおける分光反射率)を、初期値を1に規格化して示した。

これをみると、Te腺(比較例2)はわずか数日で急激な変化があるが、本発明の記録腺(実施例1~4)はほとんど変化していない。比較した三者のうちでは比較例1が最要命であったが、第2回に示した光記録の費込み感度は無く、二律相反の関係となっている。従って本発明による記録数が、記録感度及び寿命を総合的に判断して最も使れていることが分る。

なお上記実施例では設化水素ガスとして、アルカンガス (メタンガス) を用いたが、エチレンガスなどのアルケンガス、アセチレンなどのアルキンガスを用いてもよい。

また本実施例においては、金鼠等としてTeを

聞いたが、Se、Bi、Ge、Sb、Sn、Pb、 Ga、In又はAgも用いることができる。

[発明の効果]

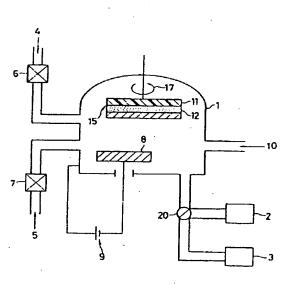
以上説明したように本発明によれば、光記録符・性としての高感度と長寿命の両長所を兼ね録えた情報記録媒体を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

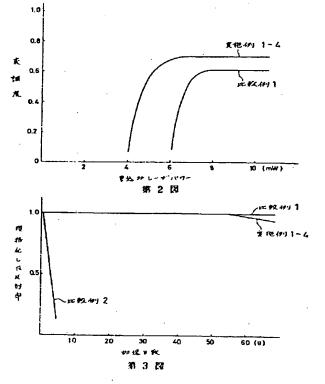
第1図は本発明の一実施例に係る選定成級装置を示す図、第2図は本発明の一実施例の記録感度を示すグラフ図、及び第3図は本発明の一実施例の加速テストの結果を示すグラフ図である。

1…… 典空チェンパ、4……メタンガス、5… …アルゴンガス、8……Teターゲット。

出願人代理人 弁理士 鈴江武彦



第1日



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第6部門第4区分 【発行日】平成6年(1994)10月18日

【公開番号】特開平1-158633 【公開日】平成1年(1989)6月21日 【年通号数】公開特許公報1-1587 【出願番号】特願昭62-317034 【国際特許分類第5版】 G118 7/24 521 C 7215-5D

B41M 5/26

(FI)

B41M 5/26

X 8305-2H

野 龍 輔 田 武

** 年6.3^計18 ^円

特許疗具官 麻 生 表 说

1. 事件の表示 特 顧 昭 6 2 - 3 1 7 0 3 a り

2. 免则の名称 切 報 記 結 辑 体

4.代理人 東京都下代田区司が関う「117 を27) 発 労 内 外 同 特 市 チ 市 所 内 〒100 電話03 (3502) 3181 (大代表) (5847) 沖門士 時 北 永 (2589)

5. 白兔鲱正

6. 補正の射撃 明柳書 7. 特託の内容

(1) 特許請求の複数を調籤の通り訂正する。

(2) 明和5第7 京第3行日から同節お行日に「水免明は上記問題点・特別記録 概称も提供する。」とあるのを下記のように訂正する。

「本発明は上記問題点を解決するために、基製、並びにこの基配上に開始され、 炭素、水素及び金属、半金属又は半導体元素のうちのいずれかの元素を含み、様 いに結晶化温度が異なるアモルファス状態の複数の記録数からなることを特徴と する特徴記録数体を提供する。」

2. 特許助求の経出

- (1) 基材、並びに<u>二の基料上に設局され、</u>設高、本高度び会域、中会域又は市場供託素のうちのいずれかの元素を<u>立ろ、互いに結晶化器度が異なる</u>アモルファス状態の<u>収録の</u>記制数からなることを特徴とする情報記録媒体。
- (2)前記念展示表は、Te、Se、Bi、Ce、Sb、Sn、Pb、Ga、[n火はAgである特許結束の範囲第1項記載の信頼記録程序。
- (3) 南記記録数は、アルウンガス、アルアンガス又はアルホンガス、及び治ガスからなる雰囲気中で会域、半全域又は下収休元素をスペック煮着して形成する特許益求の範囲第1項記載の情報記録媒体。
- (4) 前記記録数は、ヒートモード方式による記録膜である特許結束の範囲第 1 項記載の情報記録媒体。
- (5)前型低いに異なる結晶化温度が100で以上と200で以下である特許が 束の範囲第1項記載の情報記録程件。

市縣人代用人 李州士 特征武安